This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

69日本国特許庁(IP)

① 特許出 髒公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-195957

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

卯特 曜 昭59-50939

の出 顧 昭59(1984)3月19日

谷川 **79発** 明 者

太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

中 明 73発 砂出 原 株式会社日立製作所

洋

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 高橋 の代理 明夫

沢

外1名

発明の名称 リードフレーム

券許請求の懲囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを停散とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラスチックモールド - 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技错分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 對止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔 背景技術 〕

THE SHARMSHAFF IN A THE DESCRIPTION OF SERVICE STATES

リードフレームの構造の一例としては第1回に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1個に て、1は半導体チップをマウントするダブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3 は半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード何の電板及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールド法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂封止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止磁半導体装置にあっ 'ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 化し、對止性(耐進性)を商上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化化件ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その質面が フラット化構成されており、リードフレームとレ グンとの 着性が不足し、對止性、信頼度の向上 という面で問題があることがわかった。

〔 発明の目的 〕

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止選半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および森付図面からあき らかになるであろう。

[発明の釈要]

本蔵において関示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面模増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの復気等の浸透性異物の侵入 の半導体チェブへの到遠時間を長くして、対止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上さ せることに成功した。

〔 実施例 〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの。要部斜視回、 第3回は第2回I-I線断面回を示す。

これら図において、4は半導体チップを搭載するためのタグ、5はタブ吊りリード、6はリード、7は樹脂を一上に必要な樹脂穴である。本発明リードであっては、これら図に例示するように、タブイをタッサイン。 Cの突出部8のように、タブイをタッサイン。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により得重して当該側面が多によりに形成されたリームの周端線から適宜な上下からブレス接続により押圧してもよいし、アンチングにより周端線から通宜電を上下から、エッチングにより周端線から通宜電を上下から、工工を表することにより形成してもよく、その他適宜の方法が採用できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体接置の断面図を示し、第4回に て、9は半導体チェブ、10はコネクタワイヤ、 11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導 体チェブ9を搭載しているタブ13、及び半導体・ チェブ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用い て外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部 15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9 は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の個路票子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路票子は例えば、絶景ゲート型電界効果トランジスタ(NOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミコウム(A8)細細により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関隔で横方向に複数の線条の需部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チェブタが大形化し、リード14を樹脂対止体11に組込まれる長さが次第に短くなってきている。そうすると、リード14を折曲げませている。そうすがカードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが増脂対止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔効 果〕

- (1) リードフレームの切断面に良付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの 着性の向上が図られ
- (2) 密着函費の増大により、レジン量が増大し、

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹散封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上配実施例に限定されるものではなく、その長旨は逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体化突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前記実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

[利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの値、フラットパッタタイプのパッケージ など他の機能対止選半導体装置にも適用すること ができ、機能対止選半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技能にも適用できる。 図面の簡単な製明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I-I練断面図、

第4回は本発明リードフレーAを使用して成る 樹脂対止型半導体装置の断面図、

編 5 配は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面感である。

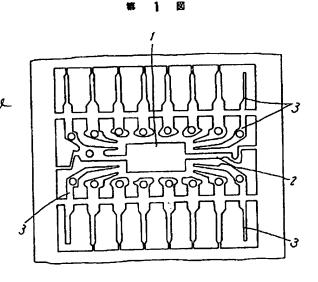
… 横崩穴、8 … 突出部、9 … 半導体チッツ、10 wanted win 2 … 当場体チッツ、10 m 当本クタワイヤ、11… 横扇対止体、12 … yeadframe

ードフレーA、13…タブ、14…リード、15

…突出部、16…养部。^{上、}

·癸田郡、16···許齊。 proj·········

代理人 弁理士 高 橋 明 夫



English Translation PATENT ABSTRACTS OF JAPAN -37 10.105057 -7 5 3 50939

(11)Publication number:

60-195957

(43)Date of publication of application: 04.10.1985

(51)Int.Cl.

H01L 23/48 H01L 23/28

(21)Application number: 59-050939

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

TANIGAWA TAKAHIRO

NAKAZAWA HIROSHI

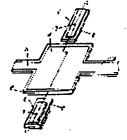
(54) LEAD FRAME

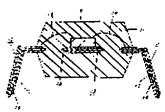
(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface

with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer !1 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHILTD;

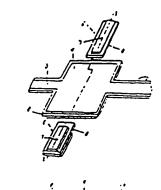
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

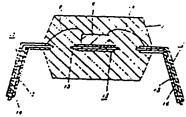
INT.CL.

: H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭60 - 195957

MINL CI.4

庁内整理番号 識別記号

❷公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357 - 5 F 7738 - 5 F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

会出 関 昭59(1984)3月19日

砂発明 者

髙 太 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 ф['] 者

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所 の出 関 人 砂代 理 人 **弁理士 高橋 明夫 外1名**

谷。川

沢

発明の名称 リードフレーム

条件財求の範囲

- 1. 偏面に突出部を設けて成ることを特徴とする リードフレーム。
- 2. 故記リードフレームがブラスチックモールド - 用りードフレームである、特許領求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、対止性のよい供給 対止型半導体設置を得ることができるリードフレ ームに関する。

(智景技術)

リードフレームの構造の一例としては第1回に 示すごときものが局知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。 終1歯に て、1は半導体ナップをマウントするタブ、2は このメブを吊っているメブ吊りリード、3は半導

体チップの内部配額をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。 このリード架の電圧及 び半導体チップ質の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の話音放ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、衒蹈(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チャプやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして側距斜止盤 の半導体装度を得ることができる。

ところで、かかる複雜的止葉単導体製像にあっ ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、對止性 (耐保性)を向上させ、信息度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チャブ の大形化に伴ない、剣止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような街路野止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その側面が フラットに構成されており、 リードフレームとレ ジンとの密着性が不足し、対止性、信服技の向上 という面で問題があることがわかった。

〔現時の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの管滑(接 **魚)面積を増大させて、リードフレームとレジン** との密着性を良好にし、考止性を向上し、信頼度 の高い樹脂對止量半導体装置を得ることができる。 リードフレームを技供することを目的としたもの である。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特殊は、本明経費の記述および飛行図面からあき **らかになるであろう。**

(発射の無景)

本具において見示される発明のうち代表的なも のの複製を簡単に説明すれば、下記のとおりであ

すなわち、本発明ではリードフレームの保証に **良付けを行い、レジンとの要屈面を増大させ、り** ードプレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの度気等の使送性異歯の侵入 の半導体チップへの到道時間を長くして、対止性

を向上させ、製品角金を延命し、信息性を向上さ せることに成功した。

(実施你)

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2℃は本発明リードフレームの長部斜視図、 第3回は第2回I-I銀紙の回を示す。

これら図において、4 は半導体ナップを搭載す るためのメブ、5はメブ吊りリード、6はリード、 7 は微距モールドに必要な機能穴である。 本発明 リードフレームにあっては、これら必に例示する ように、タブ4、タブ吊りリード5、及びリード 6 質面に突出記8を設けて成る。この突出部8の 形成は、例えば、造常の方法により側面がフラッ とに形成されたリードフレームの見体量から通复 報を上下からプレス抵獄により押圧して当は毎面 から突出部が突出するように形成してもよいし、 又エッテングにより景建築から道宝螺を上下から 運宜の保さでニッチング除去することにより形成 してもよく、その他過度の方法が採用できる。

餌も感は本発明リードフレームを使用して成る

徴和對止電学導体装置の断面図を示し、餌4図に て、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、 11は炭弱対止体、12はリードフレームで半洋 体ナップ9を存載しているタブ13、及び半導体 ナップ 9 の内部配紙をコネクタワイヤ 1 0 を用い て外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部 13が設けられている。

本発明リードフレームは、何えば42アロイ合 金により構成される。半導体チャプタは、例えば、 シリコン単語品益板より成り、美知の技術によっ て、このチップ内には多数の回島果子が形成され、 1 つの回路機能を与えている。回路果子は例えば 絶縁ゲート型電界効果トランジステ(MOSトラ ンジスタ)から成り、これらの回路米子だよって、 何えば論理回路およびメモリの回路後能が形成さ れている。コネクメワイヤ10は、例えばアルミ ニクム(人名)細級により構成される。

樹脂剣止体11は、例えばエポキシ樹脂により 常成され、尼知のトランスファーモールド注など により形成される。次に、第5回は本発明の他の (2) 佐州正政の増大により、レジン会が増大し、

実施銭を示し、第2亿に示すリードフレームのリ ード6の上面に、さらに、運宜の開席で検方向に 複数の競乗の開部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4個化示すような樹脂製止型半導体装置 ドおいて、半導体ナップ 9 が大形化し、リード1 4 の樹脂封止体11ド提込まれる長さが仄解に短く なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて無4回に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが樹脂耐止体が部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる歯部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密想性を向上し得る。

〔劝 录〕

(1) リードフレームの切断面に良付けを行ない。 何間に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの忠君の鉄が増大し、 リードフレームとレジンの密想性の向上が殴られ

7AB860-195957(3)

かつ、偶面がフラットである場合に比較して、取が形成されているのでリータパスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への表述性異性の侵入が遅くなり対止性(計価性)が向上でより数品寿仓を延合し、供配野止重半体装置の信頼性を著しく向上することができる。(4) 半導体が大変化し、リードのモールドンジャーへ扱い、リードフレームとレジンとの密層性の病性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること 化加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの密度性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に設し、リードがゆるん たり、掲載到止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に設明したが、本発明は上配実施 例に限定されるものではなく、その甚らは途段し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム領面 全体化突出部を設けた例を示したが、一部に突出 記を設けても差支えない。又就記実施例では開記 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージなど他の複数対止選挙導体装置にも適用することができ、複数対止選挙導体装置全数に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の信単な収明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面で、 第2回は本発明リードフレームの要部紙状図、 第3回は第2回1-1額断面図。

第4回は本発明リートフレーAを使用して成る 樹脂剣止型半導体装置の新面図、

第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ ームの平面図である。

1 … タブ、2 … タブ吊りリード、3 … リード、4 … タブ、5 … タブ吊りリード、6 … リード、7 … 複覧穴、8 … 突出部、9 … 半導体テップ、1 0 … コネクタワイヤ、1 1 … 複覧好止体、1 2 … リードフレーム、1 3 … タブ、1 4 … リード、1 5 … 突出部、1 6 … 突部。

代理人 弁理士 海 槙 朔 夫

